**Тарасов Иван Анатольевич. РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОСТРУКТУР Fe/Si В ПРОЦЕССЕ РОСТА: диссертация ... кандидата физико-математических наук: 01.04.01 / Тарасов Иван Анатольевич;[Место защиты: Институт физики им.Л.В.Киренского СО РАН http://kirensky.ru/ru/councils/dis].- Красноярск, 2014.- 137 с.**